DOCKET NO.: 15675P559

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:	I
LÉON THIERRY GARDE, ET AL.	Art Group:
Application No.:	Examiner:
Filed:	
For: DEVICE FOR PRODUCTION OF A PLASMA SHEET	
Commissioner for Patents P.O, Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450	-
REQUEST FO	OR PRIORITY
Sir:	
Applicant respectfully requests a conve	ention priority for the above-captioned
application, namely:	ATION
COUNTRY NUME	
France 02/068	337 4 June 2002
☐ A certified copy of the document is b	peing submitted herewith.
Res	spectfully submitted,
Bla	akely, Sokoloff, Taylor & Zafman LLP
Dated:	GO
12400 Wilshire Boulevard, 7th Floor Los Angeles, CA 90025 Telephone: (310) 207-3800	c S. Hyman, Reg. No. 30,139



10/516998 Rec'd 1770 03 DEC 2004

RECEIVED

1 8 AUG 2003

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le _______

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

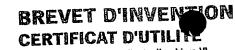
INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE

SIEGE 26 bls, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inplfr

maya:

CREE PAR I & 1 OF Nº 51-444 DII 19 AVRII 199





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

*		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 88 350 W 7505301
	Réservé à l'INPI	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
REMISE DES PIÈCES		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
4 JUIN 2002		Cabinet REGIMBEAU
75 INPL		20, rue de Chazelles
V° D'ENREGISTREMENT	0206837	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	- 4 JUIN	FRANCE
PAR L'INPI		2002
ijiteti	2 D19890 AV	TIAIDI à la télécopio
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie
NATURE DE LA	DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de br		A CONTRACT OF THE CONTRACT OF
Demande de ce	rtificat d'utilité	
Demande division		
Domain	Demande de brevet initiale	N° Date
		Date Lili
	de de certificat d'utilité initiale	the second secon
Transformation	d'une demande de	Date L.
brevet européer	Demande de brevet initiale VENTION (200 caractères ou	N° Date C. C.
OU REQUÊTE	N DE PRIORITÉ E DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N°
E .	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation
DEIBINIANE W	II & I MILLE OF THE TOTAL TOTA	Date No
		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'Imprimé «Suite»
DEMANDED	R	S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprime «Suite»
	mination sociale	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(CNRS)
Prénoms	• •	CARACTERE SCIENTIFIQUE I
Forme juridio	que	ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE I
TECHNOREN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Code APE-N	AF	304981310
	Rue	3, rue Michel Ange, 75016 PARIS
Adresse	Code postal et ville	
	Pays	
Nationalité	I can a make the commence of the	FRANCE
1	none (facultatif)	Française
2	opie (facultatif)	The second secon
	ctronique (facultatif)	the state of the s



BREVET D'INVENTON CERTIFICAT D'UTILITE



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



	Réservé à l'INPI			
75 INPI N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I	N 2002 PARIS 0206837			DB 540 YI /3C0301
Vos références po (facultatif) 23952	our ce dossier : 22 D19890 AV		en som a som	
THANDATAIRE		9 72 82 25 24		
Nom		•		
Prénom		•		
Cabinet ou Soc	ciete	Cabinet REGIM	BEAU	
N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel			
Adresse	Rue	20, rue de Chaz	ælles	
	Code postal et ville	175847 PARIS	CEDEX 17	
N° de télépho	ne (facultatif)	01 44 29 35 00		
Nº de télécopi	ie (facultatif)	01 44 29 35 99		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Adresse électr	ronique (facultatif)	info@regimber	nu.fr	
INVENTEUR	(9)			
Les inventeurs	s sont les demandeurs	Oui Non Dans	ce cas fournir une désign	ation d'inventeur(s) séparée
B RAPPORT D	e recherche	Uniquement po	ur une démande de breve	t (y sompris división et transformation)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Établissement immédiat	X		
	ou établissement différé			
		Paiement en de	eux versements, uniqueme	ent pour les personnes physiques
Paiement éch	nelonné de la redevance	☐ Oui		
		☐ Non		
RÉDUCTION	DU TAUX	Uniquement po	ur les personnes physique	es (injudes un quie de non-imposition)
DES REDEV	ANCES	☐ Requise pour	la première tois pour cette i	nvention (joindre un avis de non-imposition)
		Requise anté	rieurement à ce depot <i>(join</i> cention ou indiquer sa référence	dre une copie de la décision d'admission ce):
Si vous avez indiquez le	z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes			
				Man ber a spierastist
10 SIGNATURE	DU DEMANDEUR	1001		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
OU DU MAN	VDATAIRE	A.		
(Nom et qu	alité du signataire)	IXXII '		
	-		32-1234	Jogue
I				And the second s

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

DISPOSITIF POUR LA PRODUCTION DANS UNE ENCEINTE D'UN PLASMA A PRESSION INTERMEDIAIRE.

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL DE L'INVENTION

La présente invention concerne le domaine technique général de la production de plasmas à pression intermédiaire excités par une puissance micro-onde.

Plus précisément l'invention concerne la production de nappes de plasmas denses, de grandes dimensions devant l'épaisseur du plasma, dans le domaine des moyennes pressions ou pressions intermédiaires, c'est-à-dire de l'ordre de quelques dixièmes de Pa à quelques milliers de Pa, ou de l'ordre de quelques millitorr à quelques dizaines de torr. (On rappelle que 1 torr vaut approximativement 133 Pa)

La présente invention concerne des applications très diverses, telles que les traitements de surface, par exemple le nettoyage des surfaces défilant à grande vitesse, et surtout le dépôt de diamants par dépôt chimique en phase vapeur assistée par plasma (CVD plasma - « Chemical Vapor Deposition » plasma selon la terminologie anglo-saxonne généralement utilisée).

En particulier, l'invention présente un intérêt pour les applications nécessitant des procédés utilisant des plasmas uniformes à des pressions intermédiaires sur de grandes surfaces.

ETAT DE L'ART

5

10

15

20

25

30

Toutes les applications sus-mentionnées nécessitent la production préalable d'un plasma dense et uniforme dans une enceinte, par exemple dans celle où se déroule l'application.

On rappelle qu'un plasma est un milieu gazeux, conducteur, constitué d'électrons, d'ions et de particules neutres, macroscopiquement neutre électriquement. Un plasma est obtenu notamment par ionisation d'un gaz par les électrons.

Généralement, les dépôts de diamant par CVD plasma sont effectués dans des plasmas d'hydrogène, contenant un faible pourcentage

de méthane à une pression totale de quelques dizaines de torr, et une température de substrats de l'ordre de 600 à 800° C, voire plus.

Le mélange peut contenir aussi des gaz précurseurs pour le dopage du diamant, ou des impuretés modifiant la croissance du diamant.

Les plasmas utilisés pour les dépôts de diamant par CVD plasma sont généralement excités par des micro-ondes. Deux types de procédés d'excitation dans des réacteurs sont possibles.

5

25

30

1/ On peut exciter le plasma par une onde de surface. Le schéma de principe de ce type d'excitateur est représenté sur la figure 1.

10 L'excitateur du plasma comporte un applicateur micro-onde 1 dans le prolongement duquel est fixé un tube diélectrique 2 directement en contact avec le plasma 3 à exciter. Le tube diélectrique 2 comporte un évasement 5, qui dirige les micro-ondes et le plasma vers le substrat 4, qui baigne dans le plasma 3.

15 2/ On peut utiliser un applicateur micro-onde de type cavité. Le schéma de principe de ce type d'applicateur est représenté à la figure 2.

Dans un réacteur 1, le plasma 3 est produit en réponse à une excitation de la part d'une antenne 2 permettant le couplage des micro-ondes à la cavité. Le plasma 3 est excité sous un dôme de quartz 5. Le dépôt est effectué sur un substrat 4 disposé lui aussi sous le dôme 5 et baignant dans le plasma 3.

Les deux types d'excitation présentés permettent de produire des plasmas denses (typiquement 10¹²/cm³) permettant de déposer du diamant, notamment à une vitesse de quelques micromètres par heure, sur des substrats de quelques centimètres de diamètre.

Les techniques précédentes présentent cependant des inconvénients.

En effet, les plasmas produits par ces deux techniques nécessitent pour leur entretien plusieurs kW pour un substrat de diamètre 100 mm, et donc l'inconvénient majeur de ces techniques de dépôt de diamant est la difficulté d'extension d'échelle des réacteurs.

En ce qui concerne les décharges à onde de surface de la figure 1, le diamètre utile de plasma peut être accru par évasement du tube de silice 5

utilisé au-delà de l'applicateur micro-onde 1. Il faut cependant des densités de puissance micro-onde telles, que l'emploi d'un liquide de refroidissement sans perte diélectrique est impératif. La circulation de ce fluide s'effectue dans l'applicateur, dans un circuit de distribution à double paroi qui est très onéreux.

5

10

15

20

25

30

De plus, l'extension d'échelle de ce type de réacteur présente des limitations technologiques en terme de diamètre maximum réalisable. En effet, la puissance micro-onde délivrée par un générateur unitaire ne peut pas être augmentée de façon sensible. Les générateurs micro-ondes disponibles en mode continu à 2,45 GHz ne dépassent en effet généralement pas 12kW, ce qui est insuffisant pour produire des plasmas permettant les applications visées.

Enfin les guides d'ondes rectangulaires standards en mode de propagation unique utilisés dans les applicateurs des micro-ondes ont des grands côtés ne dépassant pas 8,6 cm - ce qui correspond au standard européen.

· ;;

La solution consistant à réduire la fréquence d'excitation et à utiliser la fréquence ISM (Industrielle, Scientifique et Médicale) de 915 MHz permet d'augmenter les dimensions des guides d'ondes – dans le rapport de l'inverse des fréquences - et d'obtenir des puissances unitaires en mode continu jusqu'à 30 kW.

Elle n'est cependant pas totalement satisfaisante. En effet, les dimensions des composants micro-ondes - tels que le piston court-circuit, les adaptateurs d'impédance, les bi-coupleurs pour la mesure des puissances – augmentent corrélativement. Il semble alors que les limites technologiques sont désormais atteintes, et que les diamètres maximaux du substrat que l'on peut traiter sont de l'ordre de 100 à 150 mm.

En ce qui concerne les décharges micro-ondes données par les applicateurs micro-onde de type cavité, les mêmes problèmes se posent.

En effet, l'augmentation d'échelle de la cavité impose soit de passer en cavité multimodes, ce qui ne permet plus d'obtenir un plasma uniforme au niveau du substrat, soit de diminuer la fréquence des micro-ondes jusqu'à 915 MHz. La diminution de fréquence procure les mêmes avantages

que précédemment, mais procure également les mêmes inconvénients. On ne peut traiter que des substrats de diamètre maximal de l'ordre de 100 à 150 mm.

PRESENTATION DE L'INVENTION 5

L'invention propose de pallier ces inconvénients.

Notamment, l'invention a pour objet la production d'une tranche ou d'une nappe de plasma de grandes dimensions dans le domaine de pression du torr, à savoir de l'ordre de quelques millitorr à quelques dizaines de torr.

La production de cette tranche ou de cette nappe s'effectue par excitation micro-onde du gaz, ce qui permet la production de plasma sur un volume dépendant des conditions opératoires, à savoir la pression et la puissance micro-onde injectée sur chaque applicateur.

A cet effet, l'invention propose un dispositif de production d'un 15 plasma (16) dans une enceinte comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes en vue de l'excitation du plasma, ces moyens comportant au moins un dispositif élémentaire d'excitation de plasma comportant un applicateur coaxial d'une énergie micro-onde dont une des extrémités est reliée à une source de production d'une énergie micro-onde, l'autre extrémité étant dirigée vers le gaz à exciter à l'intérieur de l'enceinte, caractérisé en ce que chaque dispositif élémentaire d'excitation est disposé dans la paroi de l'enceinte, chaque applicateur comportant une âme centrale qui affleure sensiblement avec la paroi de l'enceinte, l'âme centrale et l'épaisseur de la paroi de l'enceinte étant séparées par un espace coaxial à l'âme centrale, cet espace étant totalement rempli au moins à l'extrémité de chaque applicateur par un matériau diélectrique de façon à ce que ledit matériau affleure sensiblement avec le niveau de la paroi de l'enceinte.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques suivantes, prises seules ou en une quelconque de leur combinaison techniquement possible:

- le matériau diélectrique est réfractaire ;

10

20

25

30

- le matériau diélectrique est réalisé en alliage de silice et/ou de nitrure d'aluminium et/ou d'alumine ;
- le matériau diélectrique remplit tout l'espace coaxial ;
- la longueur du matériau diélectrique est égale à un nombre entier de demi longueur d'onde des micro-ondes dans le matériau diélectrique ;
 - il comporte des joints toriques interposés entre le diélectrique, l'âme centrale d'un applicateur et la paroi interne de l'applicateur;
 - chaque joint torique est encastré dans les parois interne et externe de la structure coaxiale ;
- une âme centrale se termine par un aimant permanent encapsulé dans
 l'âme centrale et affleurant avec les parois de l'enceinte;
 - -- il comporte une lame diélectrique qui s'étend à l'intérieur de l'enceinte sur la paroi intérieure de celle-ci, celle lame recouvrant complètement les dispositifs d'excitation du plasma;
- il comporte dans les parois de l'enceinte des moyens de refroidissement de chaque applicateur;
 - il comporte dans l'âme centrale de chaque applicateur des moyens de refroidissement des applicateurs ;
 - la pression du plasma est comprise entre une valeur de l'ordre du millitorr : et une valeur de l'ordre de quelques dizaines de torr.
 - il comporte une pluralité d'applicateurs, les applicateurs étant disposés en réseau bidimensionnel dans la paroi de l'enceinte afin d'obtenir la densité d'applicateurs souhaitée pour un domaine de pression souhaité.

25 PRESENTATION DES FIGURES

20

D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de l'invention qui suit qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

La figure 1, déjà commentée, représente schématiquement un 30 applicateur d'excitation du type onde de surface selon l'état de la technique;

La figure 2, déjà commentée, représente schématiquement un réacteur d'excitation de plasma du type cavité selon l'état de la technique ;

La figure 3 est une vue schématique en coupe d'un mode de réalisation possible de l'invention comportant un seul applicateur;

La figure 4 est une vue schématique en coupe d'un mode de 5 réalisation possible de l'invention comportant plusieurs applicateurs ;

La figure 5 est une vue représentant une disposition rapprochée des applicateurs ;

La figure 6 est une vue de face d'un réseau bidimensionnel carré d'applicateurs ;

La figure 7 est une vue de face d'un réseau bidimensionnel hexagonal d'applicateurs ;

La figure 8 représente le recouvrement de la paroi du réacteur avec une plaque diélectrique ;

La figure 9 représente schématiquement un mode de réalisation possible de montage de joints toriques d'étanchéité; et

La figure 10 est une représentation d'un perfectionnement d'un mode de réalisation de l'invention comportant un aimant permanent à l'extrémité de l'applicateur.

20 <u>DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION</u>

25

30

La figure 3 illustre schématiquement un mode de réalisation possible d'un dispositif 1 de production d'un plasma.

Le dispositif 1 comprend de façon classique une enceinte étanche 3, équipée de nombreux dispositifs d'introduction de gaz et de pompage de gaz, non représentés mais connus en eux-mêmes. Les dispositifs d'introduction et de pompage permettent de maintenir la pression du gaz à ioniser à une valeur souhaitée - qui peut être par exemple de l'ordre de quelques dixièmes de Pa à quelques milliers de pascals, c'est-à-dire de l'ordre de quelques millitorr à quelques dizaines de torr, suivant la nature du gaz et la fréquence d'excitation.

Classiquement, la paroi de l'enceinte 3 est métallique.

Conformément à ce mode de réalisation possible de l'invention, le dispositif de production 1 comporte un applicateur élémentaire 4 d'excitation.

Selon une variante de ce mode de réalisation schématiquement représenté à la figure 4, le dispositif de production du plasma comporte une série de dispositifs ou applicateurs 4 élémentaires d'excitation d'un plasma 16. Les applicateurs 4 sont alors répartis entre eux en fonction de la densité et de la pression intérieure de l'enceinte.

Conformément à l'invention, chaque dispositif élémentaire 4 d'excitation de plasma est constitué par un applicateur coaxial de puissance micro-onde comportant une âme centrale 5 entourée d'une cavité 6 rapportée ou directement percée dans la paroi de l'enceinte 3.

10

15

20

25

30

Préférentiellement, l'âme centrale 5 ainsi que la cavité 6 l'entourant sont de symétrie de révolution.

Une des extrémités de l'applicateur 4 est reliée à une source d'énergie 7 dans le domaine des micro-ondes et extérieure à l'enceinte 3.

L'autre extrémité 8 de l'applicateur 4 est libre et débouche à l'intérieur de l'enceinte 3. Elle est en contact avec le gaz présent dans l'enceinte 3.

La propagation de l'énergie micro-onde de la source d'énergie 7 à l'extrémité libre 8 s'effectue dans la cavité 6 entourant l'âme centrale de l'applicateur.

De manière générale, l'âme centrale 5 de chaque applicateur 4 est refroidie par un circuit de circulation d'eau (non représenté sur les figures).

De la même façon, les figures 3 et 4 montrent que les espaces 12 entre les applicateurs 4 de la paroi 3 sont généralement refroidis par une circulation d'eau 13.

Un matériau diélectrique 14 à l'état solide est disposé à l'intérieur de la cavité 6 autour de l'âme centrale 5. Le diélectrique 14 est disposé du côté de l'extrémité libre 8 de l'applicateur 4, sensiblement au niveau de la paroi de l'enceinte. Il peut légèrement dépasser de la paroi de l'enceinte 3 ou être légèrement enfoncé par rapport au niveau de la paroi de l'enceinte 3, laquelle affleure préférentiellement sensiblement le niveau de l'extrémité de

l'âme centrale 5 en contact avec le plasma, comme représenté sur la figure 5.

Il peut selon une variante, remplir l'ensemble de l'espace entre l'âme centrale et la paroi intérieure de la cavité.

Préférentiellement, la longueur du matériau diélectrique est égale à un nombre entier de demi longueur d'onde de l'onde dans le diélectrique, ceci afin de compenser les réflexions et recompositions des ondes aux interfaces. La longueur l du diélectrique est définie par :

$$\sqrt{\varepsilon} \times l = k \times \frac{\lambda}{2}$$

5

15

20

25

30

10 οù: ε_r est la permittivité relative du matériau diélectrique

k est un nombre entier

A est la longueur d'onde de l'onde dans le vide.

Le diélectrique 14 est avantageusement « à faible perte ». Il est de préférence réfractaire afin de résister aux fortes températures de certaines applications visées. Il peut être réalisé en alliage par exemple en nitrure d'aluminium (AIN), et/ou en alumine (Al₂O₃), et/ou en silice (SiO₂).

Les flèches 15 visibles aux figures 3, 4 et 5 représentent la propagation des ondes micro-ondes dans la cavité 6 de chaque applicateur 4. Elles se propagent en direction de l'intérieur de l'enceinte 3 et excite le plasma 16 situé dans ladite enceinte 3.

Les figures 4 et 5 permettent de comparer l'influence de la distance de séparation des applicateurs les uns par rapport aux autres sur la formation du plasma.

On a besoin d'une densité relativement réduite d'applicateurs par unité de surface pour produire un plasma uniforme lorsque la pression du gaz est relativement faible. En effet, le plasma diffuse plus facilement lorsque la pression du gaz est peu élevée. On peut alors ne prévoir qu'un seul applicateur 4 pour la production du plasma sur une dimension donnée.

Par contre, plus la pression du gaz est élevée, plus le plasma sera produit localement. Le plasma ne sera pas uniforme si les applicateurs sont trop éloignés, comme sur la figure 4. On aura donc besoin d'une densité plus importante d'applicateurs par unité de surface, les applicateurs étant eux aussi répartis de façon la plus uniforme possible.

C'est aussi pour cette raison que matériau diélectrique est situé à l'extrémité de l'applicateur, et non pas en retrait par rapport à cette extrémité. Ainsi, on évite la formation de plasma dans l'intérieur de l'applicateur (zone coaxiale, côté utilisation) dans tout le domaine de pression accessible.

Les applicateurs 4 peuvent être disposés selon différents réseaux.

La figure 6 montre une vue de face de la paroi interne de l'enceinte 3. Elle représente la disposition en réseau des extrémités libres 8 des applicateurs 4. Dans ce réseau carré, la distance 17 entre deux extrémités libres 8 définit la densité du réseau.

10

15

20

25

30

La figure 7 montre que, pour une même distance 17 entre deux extrémités libres 8, une disposition en réseau hexagonal - schéma référencé par 18 sur la figure - permet d'obtenir une plus grande densité aréolaire d'applicateurs 4.

Une densité plus grande permet une meilleure uniformité d'applicateurs 4, et par conséquent une meilleure uniformité du plasma ainsi produit. On peut également fournir une plus grande densité de puissance micro-onde par unité de surface, à puissance maximale donnée par applicateur 4.

Pour des raisons de clarté, les figures 6 et 7 ne montrent schématiquement que deux extrémités d'applicateurs 4. On distingue les extrémités 5 des âmes centrales, ainsi que les matériaux diélectriques 14.

Pour obtenir une nappe de plasma 16 uniforme de très grandes dimensions, une condition nécessaire est de pouvoir distribuer la puissance micro-onde de façon aussi uniforme que possible sur l'ensemble des applicateurs 4.

Pour cela, il est possible d'utiliser un générateur de puissance microonde réglable par applicateur. On peut alors utiliser par exemple pour chaque applicateur une source micro-onde transistorisée.

On peut également utiliser un générateur de puissance micro-onde unique et diviser ensuite cette puissance pour la distribuer à chaque applicateur 4. La puissance micro-onde injectée dans chaque applicateur 4 peut être ajustée facilement et de façon indépendante par un adaptateur d'impédance, disposé juste en amont de chaque applicateur 4.

Certains procédés de dépôt ou de traitement nécessitent une température élevée de la surface d'utilisation. D'autres nécessitent des températures plus basses.

On rappelle que les parties 12 situées entre deux applicateurs, ainsi que les âmes centrales 5 sont refroidies par des circuits de refroidissement par circulation de fluide, notamment d'eau.

Par conséquent, il est possible que les gaz constituant le plasma soient refroidis en passant au contact des surfaces refroidies de l'enceinte 3 et refroidissent à leur tour la surface d'utilisation.

10

15

20

25

30

On prévoit ainsi un chauffage indépendant d'une surface d'utilisation notamment pour le dépôt de diamant.

La figure 8 montre que l'on peut également interposer une lame diélectrique 20 à faible perte (comme de la silice par exemple) entre les parties refroidies de chaque applicateur et le plasma, afin d'éviter le refroidissement du plasma au contact des surfaces refroidies par la circulation de fluide. La lame diélectrique 20 peut recouvrir tout ou une partie de l'ensemble des extrémités libres 8 des applicateurs 4.

La figure 9 montre que des joints toriques 21 permettent l'étanchéité entre les parties amont (atmosphère) et aval (plasma) des applicateurs 4.

Les joints toriques 21 sont de préférence encastrés dans l'âme centrale 5 et entre les parois de l'enceinte 3 et le presse étoupe 3', afin d'éviter leur échauffement par le passage des micro-ondes. De plus, ce type d'encastrement permet également d'assurer un meilleur refroidissement, puisqu'ils profitent du circuit de distribution de refroidissement présent dans la paroi 3 ainsi que dans chaque âme centrale 5.

Le dispositif selon l'invention représenté sur les figures 1 à 9 s'applique avantageusement au domaine des moyennes pressions (de l'ordre de quelques dixièmes de pascals à quelques milliers de pascals, c'est-à-dire de l'ordre de quelques millitorr à quelques dizaines de torr).

Cependant, si on souhaite étendre l'utilisation de l'invention pour une excitation du plasma dans le domaine des basses pressions (de l'ordre de 10⁻² torr), une variante du dispositif est envisagée.

Sur cette variante, représentée à la figure 10, on dispose à l'extrémité de l'âme centrale 5 de l'applicateur 4 un aimant permanent 22 dont l'axe d'aimantation permanente est avantageusement dans l'axe de l'âme centrale. Cet aimant 22 est encapsulé dans l'âme centrale 5. L'extrémité libre de l'aimant est sensiblement au niveau de l'extrémité libre de la paroi 3 en contact avec le plasma 16.

Avec un tel aimant permanent 22, le démarrage du plasma est facilité dans le domaine des plus basses pressions visées par la présente invention, grâce au confinement de plasma ou à la présence d'une zone de RCE (Résonance Cyclotronique Electronique) près du pôle de l'aimant.

Chaque aimant permanent 22 peut être conventionnel, par exemple en samarium - cobalt, en néodyme - fer - bore, voire en ferrite de baryum et de strontium.

Le réacteur plasma décrit dans la présente demande comporte des moyens de mesure de pression et de diagnostic plasma souhaité (non visible sur les figures)

De même, un porte-substrat utilisé pour les procédés mis en œuvre comporte des moyens de chauffage ou de refroidissement ainsi que tous les moyens de polarisation (continu, pulsée, basse fréquence ou radio fréquence) du substrat nécessaire au procédé utilisé.

25 AVANTAGES DE L'INVENTION

10

15

20

30

L'un des avantages apportés par la présente invention est la possibilité de réaliser l'extension d'échelle des nappes de plasma produite par ladite technologie décrite et de produire des plasmas denses dans la gamme de pression définie dans l'invention.

On peut n'utiliser qu'un seul applicateur.

Mais il n'y a pas de limitation à augmenter le nombre d'applicateurs.

Les applicateurs peuvent être disposés selon n'importe quelle géométrie, et s'adaptent à n'importe quelle configuration d'enceinte, cylindrique notamment.

De même, il est possible d'alimenter en puissance micro-onde autant d'applicateurs que souhaité par autant de générateur indépendants que nécessaire, avec ou sans division de puissance.

Chaque applicateur peut être alimenté à l'aide d'un câble coaxial, puisque la puissance micro-onde nécessaire à chaque applicateur est relativement faible d'où la grande fiabilité du dispositif global.

Un autre avantage est que le refroidissement des applicateurs microondes est facile à assurer par une circulation de liquide dans la partie métallique des applicateurs. Il n'y a pas de nécessité de fournir un fluide diélectrique à faible perte comme dans le cas des décharges à onde de surface de l'état de la technique.

10

15

20

25

30

Enfin, le contrôle des paramètres interaction plasma/surface est plus facile à maîtriser que dans les dispositifs de l'état de la technique.

Par exemple, si l'on considère un réseau carré d'applicateurs microondes coaxiaux, par exemple d'un diamètre intérieur du conducteur externe 16 mm disposés tous les deux centimètres, l'aire de chaque applicateur est de 4 cm². Cette aire est réduite à 3,5 cm² environ dans le cas d'une structure hexagonale.

Dans le cas d'une nappe de plasma de 2 cm d'épaisseur, fixée par exemple par la distance applicateur-surface d'utilisation, le volume de plasma crée par chaque applicateur est de 8 cm³ pour un réseau carré, et de 7 cm³ pour un réseau hexagonal.

Pour une puissance micro-onde par applicateur de 200 W, la densité de puissance maximale fournie au plasma est de 25 W/cm³ pour un réseau carré, et de 28,5 W/cm³ pour un réseau hexagonal.

Dans les deux cas, il est ainsi possible d'appliquer jusqu'à 5 kW par surface 100 mm x 100mm pour un réseau carré, soit 25 applicateurs, et un peu plus pour un réseau hexagonal.

Un autre avantage est la simplicité de réalisation de chaque applicateur élémentaire.

La fréquence micro-onde utilisée n'est pas critique, et il est possible d'utiliser l'une des fréquences ISM (Industrielle, Scientifique et Médicale) comme le 915 MHz ou le 2,45 GHz, ou toute autre fréquence.

5

10

25

REVENDICATIONS.

- 1. Dispositif de production d'un plasma (16) dans une enceinte comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes en vue de l'excitation du plasma, ces moyens comportant au moins un dispositif élémentaire d'excitation de plasma comportant un applicateur (4) coaxial d'une énergie microonde dont une des extrémités est reliée à une source de production (7) d'une énergie micro-onde, l'autre extrémité (8) étant dirigée vers le gaz à exciter à l'intérieur de l'enceinte, caractérisé en ce que chaque dispositif élémentaire d'excitation est disposé dans la paroi (3) de l'enceinte, chaque applicateur (4) comportant une âme centrale (5) qui affleure sensiblement avec la paroi de l'enceinte, l'âme centrale et l'épaisseur de la paroi (3) de l'enceinte étant séparées par un espace (6) coaxial à l'âme centrale, cet espace 15 étant totalement rempli au moins à l'extrémité de chaque applicateur par un matériau diélectrique (14) de façon à ce que ledit matériau affleure sensiblement avec le niveau de la paroi de l'enceinte.
- 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau 20 diélectrique (14) est réfractaire.
 - 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le matériau diélectrique (14) est réalisé en alliage de silice et/ou de nitrure d'aluminium et/ou d'alumine.
 - 4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le matériau diélectrique remplit tout l'espace coaxial (6).
- 5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que 30 la longueur du matériau diélectrique est égale à un nombre entier de demi longueur d'onde des micro-ondes dans le matériau diélectrique.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte des joints toriques (21) interposés entre le diélectrique (14), l'âme centrale d'un applicateur et la paroi interne de l'applicateur.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que chaque joint torique (21) est encastré dans les parois interne et externe de la structure coaxiale.

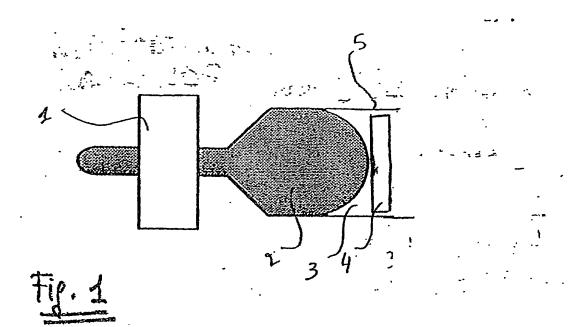
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'une âme centrale (5) se termine par un aimant permanent (22) encapsulé dans l'âme centrale et affleurant avec les parois de l'enceinte.

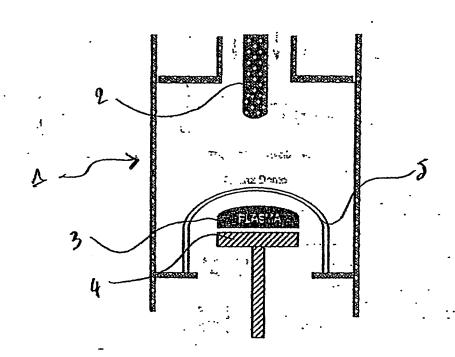
5

30

- 9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte une lame diélectrique (20) qui s'étend à l'intérieur de l'enceinte sur la paroi intérieure de celle-ci, celle lame recouvrant complètement les dispositifs d'excitation du plasma.
- 20 10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte dans les parois de l'enceinte des moyens (12) de refroidissement de chaque applicateur (4).
- 11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte dans l'âme centrale (5) de chaque applicateur (4) des moyens de refroidissement des applicateurs.
 - 12. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pression du plasma (16) est comprise entre une valeur de l'ordre du millitorr et une valeur de l'ordre de quelques dizaines de torr.

13. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité d'applicateurs (4), les applicateurs étant disposé en réseau bidimensionnel dans la paroi de l'enceinte afin d'obtenir la densité d'applicateurs souhaitée pour un domaine de pression souhaité.





CABINET REGIMBEAU DUPLICATA certifié conforme à l'original

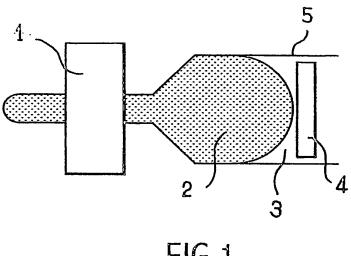


FIG. 1

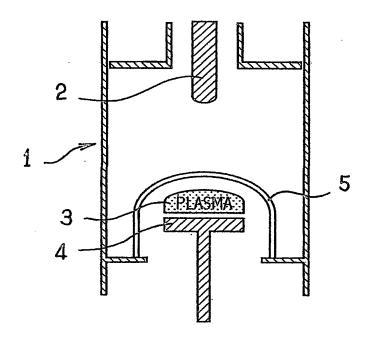
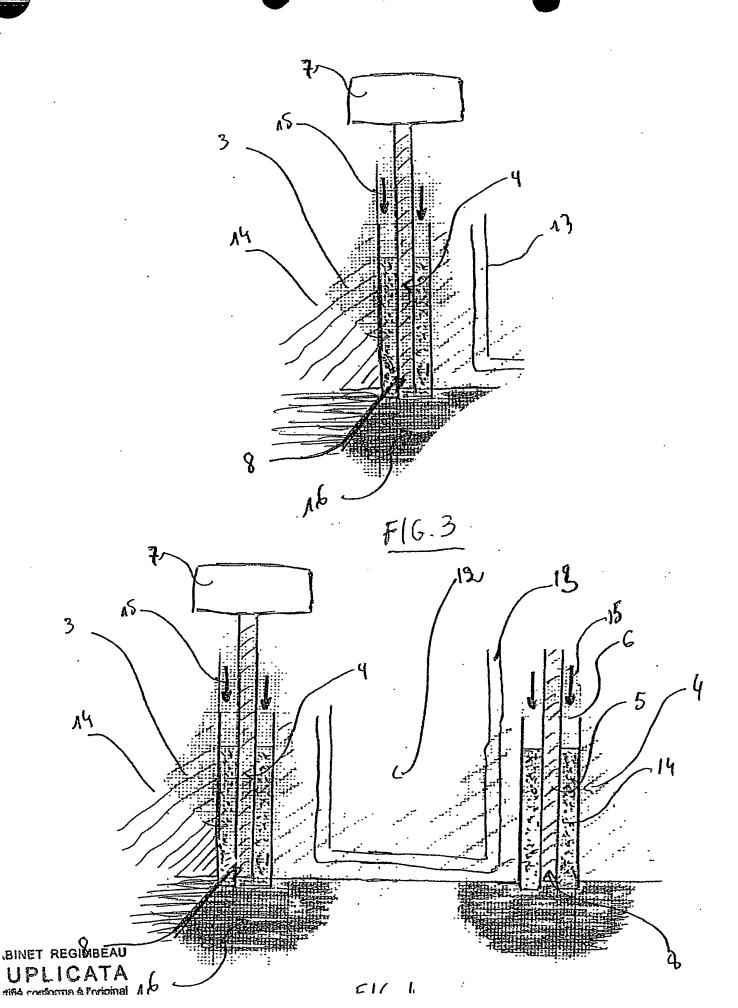
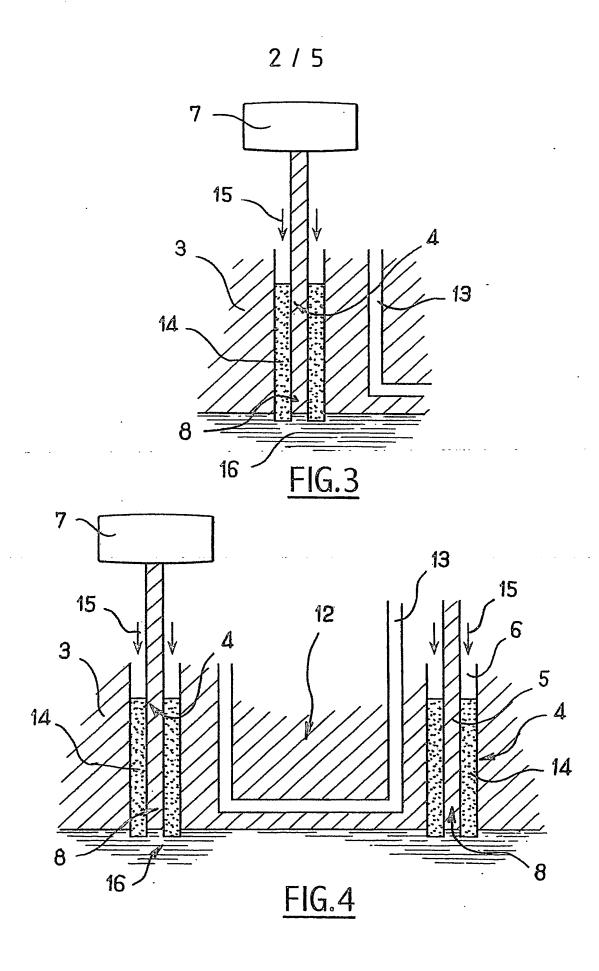
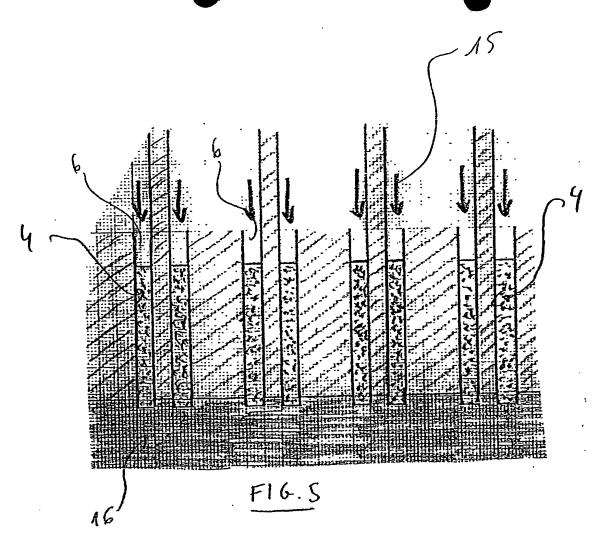


FIG.2







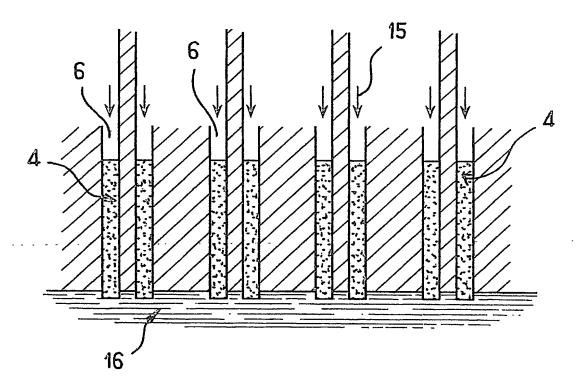
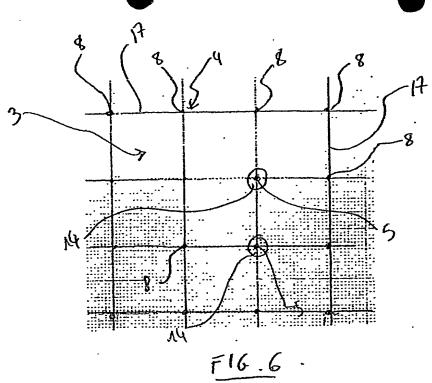
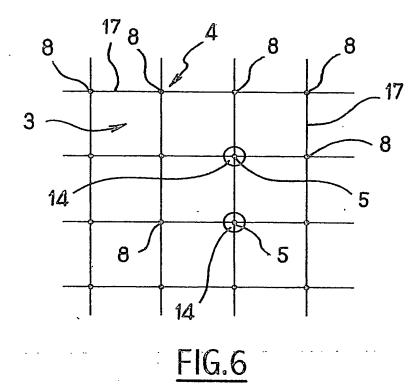


FIG.5

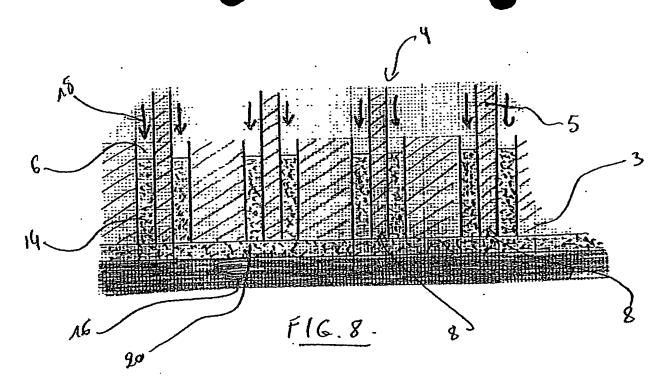


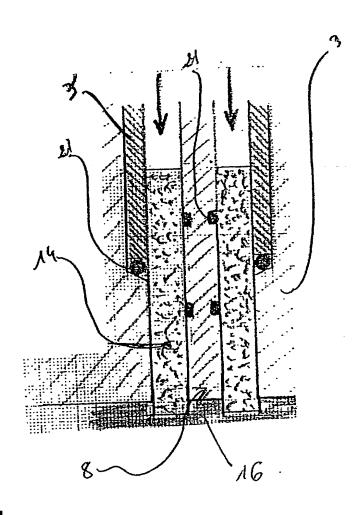
F16.7.



8 17 8 5 14 5 17 8 5 14 5 8 17 18 18

FIG.7

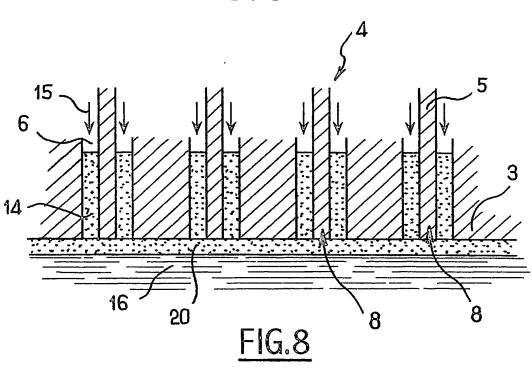


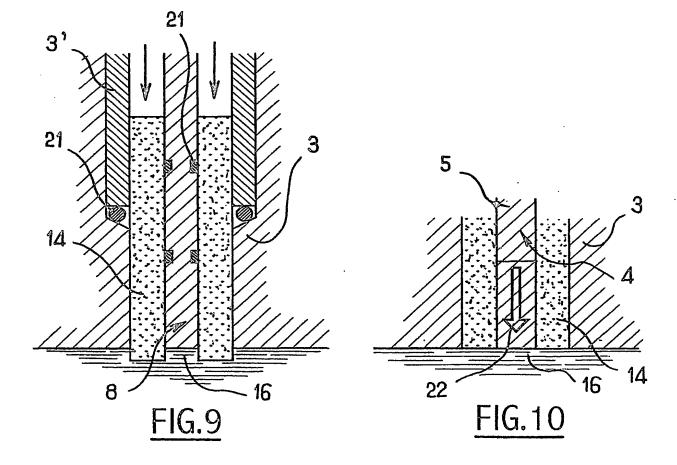


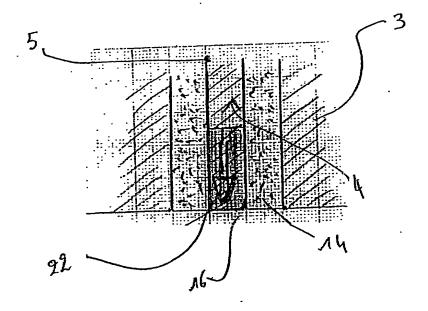
CABINET REGIMBEAU
DUPLICATA
certifié conforme à l'original

F16.9 -









F16.10.

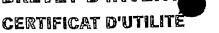
CABINET REGIMBEAU

DUPLICATA

certifié conforme à l'original



BREVET D'INVENT



Code de la propriété intellectuelle - Livre Vi



PEPARTEMENT DES BREVETS

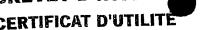
DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 . . /2 . . . (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

bis, rue de Saint Péter	rshourg	(S) le demandeur il est pas i inventeur ou i amque inventeur
DOA Davie Codey OR	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W / 220030
Vos références p (facultatif) 2395	our ce dossier 522 D19890 AV	
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL	0206837
TITRE DE L'INVE DISPOSITIF D	NTION (200 caractères ou esp E PRODUCTION D'U	aces maximum) NE NAPPE DE PLASMA .
LE(S) DEWAND	EUR(S) :	75016
CENTED E NIA'	TIONAL DE LA RECH	ERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS): 3, rue Michel Ange, 75016
PARIS - FRA	NCE	(S) . (Indiguez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs
utilisez un fort	nulaire identique et numér	otez chaque page en indiquant le nombre total de pages,
Nom		LAGARDE Thierry Léon
Prénoms		
Fienoms		1725A, route de Fontagneux
Adresse	Rue	38450 VIF - FRANCE
	Code postal et ville	
Société d'appart	enance (facultatif)	
Nom		LACOSTE Ana
Prénoms		
Adresse	Rue	44, avenue Général Leclerc 38950 St MARTIN LE VINOUX – FRANCE
	Code postal et ville	
Société d'appar	tenance (fucultatif)	
Nom		PELLETIER Jacques
Prénoms		
Adresse	Rue	8, Chemin du Fort - Le Mûrier 38400 ST MARTIN D'HERES, FRANCE
	Code postal et ville	
Société d'appar	tenance (facultatif)	
DATE ET SIGN DU (DES) DER OU DU MAND (Nom et quali	/andeur(s)	

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENT CERTIFICAT D'UTILITE



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

16 bis, rue de Saint Pétersbourg 15800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2 · /2 · · · (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

on Paris Cedex 08 phone : 33 (1) 53 04	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 80	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre no	oire DB 113 W /300301
° D'ENREGISTR	522 D19890 AV REMENT NATIONAL	0206837	
ITRE DE L'INVE DISPOSITIF D	NTION (200 caractères ou et DE PRODUCTION D ^A	spaces maximum) UNE NAPPE DE PLASMA	
E(S) DEMANDI CENTRE NA FRANCE	EUR(S) : TIONAL DE LA REC	CHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 3, rue Michel	Ange, 75016 PARIS
	EN TANT OUVINVENTEU	R(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a	plus de trois inventeurs,
DESIGNE(NI) utilisez un forr	nulaire identique et num	erutez chaque page on the	5).
Nom		ARNAL Yves Alban-Marie	
Prénoms			!
		5, allée de la Treille	;
Adresse	Rue	38320 POISAT - FRANCE	
	Code postal et ville		
Société d'appar	tenance (facultatif)		
Nom			
Prėnoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appar	rtenance (facultalif)		
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appa	artenance (facultatif)		
OU DU MANI	MANDEUR(S) DATAIRE lité du signataire)		
144	9 92-1234		
1	1	Gibian et aux libertés s'applique aux répor	ises faites à ce formulaire.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.